

ČESkoslovenská  
Socialistická  
Republika  
(18)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU

## K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

221496  
(11) (B1)

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>  
C 01 B 21/068

(22) Přihlášeno 15 03 82  
(21) (PV 1784-82)

(40) Zveřejněno 15 09 82

(45) Vydané 15 02 86

(75)  
Autor vynálezu

VALIČEK JAROMÍR ing., PREJDA MILAN ing., RОŽNOV pod Radhoštěm

### (54) Způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku

1

Vynález se týká způsobu výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles. Nitrid křemíku vzniká reakcí plynného trichlorsilanu SiHCl<sub>3</sub> s plynným amoniakem NH<sub>3</sub> při teplotách pevných těles 20 až 900 °C, objemovém poměru NH<sub>3</sub>/SiHCl<sub>3</sub> > 1 a celkovém tlaku 1 až 200 Pa.

Vynález lze využít při výrobě integrovaných obvodů v pevné fázi.

2

Vynález se týká způsobu výroby tenkých vrstev nitridu křemíku na povrchu pevných těles.

Pro výrobu tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze na povrchu pevných těles, například na křemíku, existuje řada metod. Výběr metody depozice pro danou aplikaci je dán především požadavkem kvality tenké vrstvy a teploty jejího vzniku. Jednou z používaných metod výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku je reakce dichlorsilanu  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$  s amoniakem  $\text{NH}_3$ , která probíhá při tlaku 20 až 100 Pa a teplotě 700 — 900 °C.

Tato metoda má značnou nevýhodu v tom, že výchozí materiál dichlorsilan  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$  je drahý, obtížně dostupný a požárně značně nebezpečný. Bod vznícení dichlorsilanu  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$  je 100 °C.

Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles, jehož podstata spočívá v tom, že nitrid křemíku vzniká reakcí plynného trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$  s plynným amoniakem  $\text{NH}_3$  při teplotách pevných těles 20 až 900 °C, tlaku 1 až 200 Pa a objemovém poměru  $\text{NH}_3/\text{SiHCl}_3 = 5$  při průtoku par trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$   $20 \text{ cm}^3/\text{min}$ . Tenže par trichlorsilanu při pokojové teplotě je dostatečná pro měření a regulaci uvedeného průtoku hmotovým regulátorem průtoku plynů. Celkový tlak v reaktoru při depozici je 40 Pa, teplota povrchu křemíkových destiček je 800 °C. Za těchto podmínek je rychlosť depozice vrstvy nitridu křemíku 6,7 nm/min. Typický rozptyl tloušťky vrstvy nitridu křemíku na křemíkové destičce o průměru 63,5 milimetru je  $\pm 1\%$  a mezi několika desítkami křemíkových destiček ve várce  $\pm 3$  proc. Typický index lomu vrstvy nitridu křemíku je 1,995 pro  $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ .

Způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku podle vynálezu odstraňuje nevýhody použití dichlorsilanu  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$  tím, že jako výchozí surovinu používá trichlorsilan  $\text{SiHCl}_3$ , který je podstatně levnější, dostupnější a požárně méně nebezpečný než dichlorsilan  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ . Bod vznícení trichlorsi-

lanu  $\text{SiHCl}_3$  je 230 °C. Další výhodou použití trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$  je, že tato surovina, běžně používaná pro výrobu polykrystalického křemíku pro polovodiče, má podstatně nižší obsah elektricky aktivních nečistot ve srovnání s nejčistším dostupným dichlorsilanem  $\text{SiH}_2\text{Cl}_2$ . Tato výhoda se uplatní zejména při depozici vrstev nitridu křemíku na polovodičové substraty, kde se vyžaduje co nejvyšší čistota tenkých vrstev.

### Příklad

Příklad využití vynálezu lze uvést při depozici tenkých vrstev nitridu křemíku na křemíkové destičky ve výrobě integrovaných obvodů v pevné fázi. Křemíkové destičky jsou uloženy kolmo ve vzájemné vzdálenosti 5 mm ve vodorovném křemenném reaktoru odpovídajícím zevně vytápěném, umožňujícím pracovat za sníženého tlaku. Reaktorem proudí plynná směs složená z trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$  a amoniaku  $\text{NH}_3$  o objemovém poměru  $\text{NH}_3/\text{SiHCl}_3 = 5$  při průtoku par trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$   $20 \text{ cm}^3/\text{min}$ . Tenže par trichlorsilanu při pokojové teplotě je dostatečná pro měření a regulaci uvedeného průtoku hmotovým regulátorem průtoku plynů. Celkový tlak v reaktoru při depozici je 40 Pa, teplota povrchu křemíkových destiček je 800 °C. Za těchto podmínek je rychlosť depozice vrstvy nitridu křemíku 6,7 nm/min. Typický rozptyl tloušťky vrstvy nitridu křemíku na křemíkové destičce o průměru 63,5 milimetru je  $\pm 1\%$  a mezi několika desítkami křemíkových destiček ve várce  $\pm 3$  proc. Typický index lomu vrstvy nitridu křemíku je 1,995 pro  $\lambda = 632,8 \text{ nm}$ .

### PŘEDMET VYNÁLEZU

1. Způsob výroby tenkých vrstev nitridu křemíku chemickou depozicí z plynné fáze za sníženého tlaku na povrchu pevných těles, vyznačený tím, že nitrid křemíku vzniká reakcí plynného trichlorsilanu  $\text{SiHCl}_3$  a plynného amoniaku  $\text{NH}_3$  při teplotách pevných těles 20 až 900 °C, objemovém poměru

$\text{NH}_3/\text{SiHCl}_3 > 1$  a celkovém tlaku 1 až 200 Pa.

2. Způsob podle bodu 1 vyznačený tím, že při teplotách pevných těles nižších než 700 °C se reakčnímu systému dodává ještě jiná energie než tepelná.